# PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 04PCT23	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/JP2004/018176	International filing date (day/month/year) 07 December 2004 (07.12.2004)	Priority date (day/month/year) 18 December 2003 (18.12.2003)
International Patent Classification (8th See relevant information in Form F	n edition unless older edition indicated) PCT/ISA/237	
Applicant TOKYO ELECTRON LIMITED		

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).				
2.	This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.				
	In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.				
3.	3. This report contains indications relating to the following items:				
	Box No. I	Basis of the report			
	Box No. Π	Priority			
	Box No. III	Non-establishment of op applicability	pinion with regard to novelty, inventive step and industrial		
	Box No. IV	Lack of unity of inventi	on		
	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
	Box No. VI	Certain documents cited	ı		
	Box No. VII	Certain defects in the in	ternational application		
	Box No. VIII	Certain observations on the international application			
4.	4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).				
			Date of issuance of this report 20 June 2006 (20.06.2006)		
The International Bureau of WIPO			Authorized officer		
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland			Masashi Honda		
Facsimile No. +41 22 740 14 35			Telephone No. +41 22 338 70 10		

Form PCT/IB/373 (January 2004)

特許協力	条約			
<b>発信人 日本国特許庁(国際調査機関)</b>	REC'D 10 MAR ZUUD			
出願人代理人	WIPO PCT			
商山 宏志 様	101			
あて名	PCT			
〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3丁目18番9号	国際調査機関の見解告 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]			
新横浜ICビル6階	<sup> </sup>			
出願人又は代理人 の背類記号 04PCT23	今後の手続きについては、下配2を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/018176 国際出願日 (日.月.年) 07.	優先日 12.2004 (日.月.年) 18.12.2003			
国際特許分類(I P C) Int. Cl' H01L21/027, G03F7/42				
出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社				
それを裏付けるための文献及び説明 第VI欄 ある種の引用文献 第VI欄 国際出願の不備 第WI欄 国際出願に対する意見 2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際部 原予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 に国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ 見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。 みなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か 5 期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 56。			
見解書を作成した日 21.02.2005				
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官 (権限のある職員) 2M 3011 多田 違也			
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3274			

第1個 見解の基礎					
1. この見解沓は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。					
この見解者は、 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。					
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解符を作成した。					
a. タイプ		配列表			
		配列表に関連するテーブル			
b. フォーマット		<b>李</b> 面			
		コンピュータ読み取り可能な形式			
c.提出時期		出願時の国際出願に含まれる			
		この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された			
		出顔後に、調査のために、この国際調査機関に提出された			
3.  さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。					
4. 補足意見:		•			
·					
		•			
		• •			
		•			

<b>帛Ⅳ欄 発明の単一性の欠如</b>		
1. 追加手数料納付の求め(様式PCT/ISA/206)に対して、出願人は、		
≥ 追加手数料を納付した。		
直 追加手数料の納付と共に異談を申立てた。		
追加手数料の納付はなかった。		
2. 国際間査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこと とした。		
3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。		
□ 満足する。		
X  以下の理由により満足しない。		
請求の範囲1、10,22の基板処理方法、基板処理装置は、調査の結果、国際調査に 示されるように従来から知られている先行技術であることが明らかになった。 結果として、上記構成は、PCT規則13.2の第2文の意味において、特別な技術的 特徴ではない。		
請求の範囲2,3、11、12は、反射防止膜の剥離という点で技術的特徴を同じくす		
る発明である。		
する発明である。 請求の範囲19、20,27は、液の組成という点で技術的特徴を同じくする発明であ		
る。 請求の範囲21,28は、紫外線の波長という点で技術的特徴を同じくする発明であ る。		
ただし、請求の範囲4、5、9、13、14、18-21、26-28については,別 段新たなサーチ負担を要さないので,追加の発明であるとはしない。		
·		
4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。		
×」すべての部分		
□ 請求の範囲 に関する部分		

#### 2. 文献及び説明

請求の範囲1、10, 19-22, 27, 28に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1(JP 2002-231696 A(三菱電気株式会社)2002. 08. 16)から新規性を有さない。

文献1の実施例8と比較例21では、化学増幅型レジストの除去を紫外線処理の後に加湿したオゾンガス処理し、その後アルカリ水溶液または水で処理することにより行っている。文献1の【0048】には、エキシマレーザ用レジストの大部分が化学増幅型レジストであること、レジストに対応する紫外線をレジストに照射することが記載されている。

請求の範囲2-5、9、11-14、18、26に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から 進歩性を有さない。

文献4(JP 2002-18379 A(セイコーエプソン株式会社)2002.01.22)の実施例1において行われているように、レジストと共に反射防止膜の除去を行うことは周知技術である。

文献1にはイオン注入プロセスを経たレジストへの適用も記載されている(【0049】参照)。

文献5(JP 2003-332322 A(東京エレクトロン株式会社)2003.11.21)の従来の技術に記載のように、陽圧でオゾンと水蒸気処理を行うことは周知技術である。

請求の範囲12-14、18、22, 26に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2(JP 2002-134401 A(セイコーエプソン株式会社)2002. 05. 10)から新規性を有さない。

文献2の実施例1では、紫外線照射後水蒸気オゾン処理し、オゾン水でリンスを行うことによってレジストを剥離分解しており、レジストを薬液に可溶になるように変性させていると認められる。

文献2には、反射防止膜の除去にも用いること(請求項18)、処理容器内の圧力を上げることにより処理効率が上がること(【0038】)、紫外線照射とオゾンガス雰囲気処理を別々の装置で行っても良いこと(【0035】)などが記載されている。

請求の範囲1-5、9-11、21、27, 28に記載された発明は、国際、調査報告で引用された文献2から 進歩性を有さない。

文献2には水を接触させることも記載されており、水でリンスすることも当業者にとって自明の事項である。

### 補充欄

いずれかの棚の大きさが足りない場合

## 第 V 棚の続き

請求の範囲4, 5, 13, 14, 19, 20, 22、27に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献3 (JP 2001-223206 A(三菱電機株式会社)2001. 08. 17)から新規性を有さない。

文献3の実施の形態9ではオゾン処理を施す前に紫外線を放射している。

請求の範囲1-3、9-12、18、21, 26、28に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献3から進歩性を有さない。

ArFレジスト、有機反射防止膜の除去に文献3の発明を適用することは当業者にとって自明の事項である。